

IEC

- 15D/55/CD (1995)《静电学 第2部分:测量方法 第1节:借助于直接测量静电荷耗散率测试绝缘和静电耗散材料及其表面的方法》
- 15D/51/CD (1995)《静电学 第2部分:测量方法 第2节:起电性测量》
- 15D/50/CD (1995)《静电学 第2部分:测量方法 第3节:测定控制静电用固体材料电阻率的试验方法》
- 101/16/NP (1996)《静电防护鞋性能试验方法》
- 15D (sec) 39 (1994)《静电现象原理指南》
- 15D/47/CD (1995)《电子器件防护规范——总的要求》
- 15D/48/CD (1995)《电子器件防护规范——用户指南》
- 15D/52/NP (1995)《静电学 第3部分:静电效应的模拟方法 第1节:元器件试验人体模型》
- 15D/53/NP (1995)《静电学 第3部分:静电效应的模拟方法 第2节:元器件试验机械模型》
- 15D/54/NP (1995)《静电学 第3部分:静电效应的模拟方法 第3节:元器件试验带电器件模型》
- 101/26/FDIS (1997)《对 IEC1340-4-1 的第1次补充:起电性的测量》
- IEC1340-4-1 (1995)《静电学 第4部分:供作专门用途的标准试验方法 第1节:地板覆盖层和装配地板的静电性能》
- IEC/TC47 (sec) 1330 (1993)《静电敏感器件的防护》
- IEC1000-4-2 (1995)《电子设备静电放电抗扰度试验方法》
- IEC747-1 (1993)《半导体器件 分立器件 第1部分:总则第九章:静电敏感器件》
- IEC93 (1980)《固体电工绝缘材料体积电阻率和表面电阻率的试验方法》